ESP32-S3

系列芯片勘误表 版本 v1.2



目录

目录			i
1	芯片牌	版本标识	1
	1.1	芯片版本编号	1
	1.2	主要标识方式	1
	1.3	其他标识方式	3
	1.4	ESP-IDF 支持版本	4
	1.5	相关文档	4
2	勘误	表	5
3	所有错误描述		
	3.1	[RTC] 从 Light-sleep 模式唤醒后 RTC 电源域寄存器读取错误	5
	3.2	[模拟电源] BIAS_SLEEP = 0 且 PD_CUR = 1 时,芯片会被损坏	6
	3.3	[LCD] LCD 模块在使用某些时钟分频器时行为不稳定	6
	3.4	[USB-OTG] 用户无法使用 USB-OTG Download 下载功能	7
	3.5	[RMT] RMT 启用持续发送模式时,空闲信号电平可能出错	8
	3.6	[触摸传感器] TOUCH_SCAN_DONE_INT 原始中断数据值不确定	8
	3.7	[SAR ADC] SAR ADC2 的数字控制器 (DMA) 无法工作	9
4	修订	万 史	9
5	相关文档和资源		
	5.1	相关文档	10
	5.2	开发者社区	10
	5.3	产品	10
	5.4	联系我们	11

1 芯片版本标识

乐鑫引入了新的 vM.X 编号方案来表示芯片的修订版本。本指南概述了该编号方案的含义,并介绍了芯片版本的其他各类标识。

1.1 芯片版本编号

乐鑫使用 vM.X 编码方式表示芯片版本 (Chip Revision)。

 \mathbf{M} -主版本号,表示芯片修订的主要版本。该号码变更表示在旧版芯片上使用的软件与新版芯片不兼容,需要升级软件方可使用。

X-次版本号,表示芯片修订的次要版本。该号码变更表示在旧版芯片上使用的软件与新版芯片兼容,无需升级软件。

vM.X 编码方式将取代旧的编码方式,包括 ECO 编码、Vxxx 编码等。

1.2 主要标识方式

eFuse 衍

芯片版本使用两个 eFuse 字段编码:

- EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_5_REG[25:23]
- EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_3_REG[20:18]

芯片版本 标示位 v0.0 v0.1 v0.2 主版本号 EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_5_REG[25] EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_5_REG[24] EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_5_REG[23] 次版本号 0 EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_3_REG[20] 0 0 EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_3_REG[19] EFUSE_RD_MAC_SPI_SYS_3_REG[18] 0

表 1.1: eFuse 版本标示位

芯片标识

• 芯片丝印的 Espressif Tracking Information (乐鑫追踪信息) 行

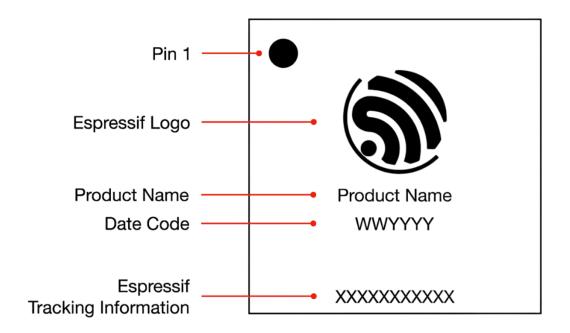


图 1.1: 芯片丝印示意图

表 1.2: 芯片丝印芯片版本标识

芯片版本	乐鑫追踪信息	
v0.0	X A XXXXXX	
v0.1	X B XXXXXX	
v0.2	$X \subset XXXXXX$	

模组标识

• 模组丝印的 规格标识码行

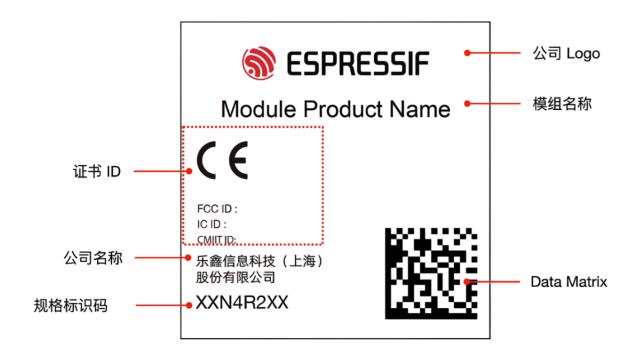


图 1.2: 模组丝印示意图

表 1.3: 模组丝印芯片版本标识

芯片版本	规格标识码
v0.0	_1
v0.1	MO XXXX
v0.2	MC XXXX

¹ 无规格标识码用"一"表示,说明带有该芯片版本的模组未量产。

1.3 其他标识方式

日期代码

有些芯片错误不需要在晶圆片上修复,即不需要引入新的芯片版本。

此时,芯片可通过丝印中的 Date Code (日期代码)来识别,如图芯片丝印示意图。更多信息,请参考《乐鑫芯片包装信息》。

生产工单

内置芯片的模组可通过物料标签中的 **生产工单** (**PW Number**) 来识别,如图模组物料标签。更多信息,请参考 《乐鑫模组包装信息》。



图 1.3: 模组物料标签

备注:注意,仅装在铝箔袋中的模组卷盘含有 生产工单 (PW Number)信息。

1.4 ESP-IDF 支持版本

关于特定芯片版本的 ESP-IDF 支持版本,请参考 ESP-IDF 版本与乐鑫芯片版本兼容性。

1.5 相关文档

• 更多关于芯片版本升级及识别系列产品版本的信息,请参考 ESP32-S3 产品/工艺变更通知 (PCN)。

• 芯片版本的编码策略,请参考关于芯片版本 (Chip Revision) 编码方式的兼容性公告。

2 勘误表

表 2.1: 勘误表

类别	描述		影响版本 ¹		
		v0.0	v0.1	v0.2	
RTC	[RTC] 从 Light-sleep 模式唤醒后 RTC 电源域寄存器读取错误	Y	Y	Y	
模拟电源	[模拟电源] BIAS_SLEEP = 0 且 PD_CUR = 1 时, 芯片会被损坏	Y	Y	Y	
LCD	[LCD] LCD 模块在使用某些时钟分频器时行为不稳定	Y	Y	Y	
USB-OTG	[USB-OTG] 用户无法使用 USB-OTG Download 下载功能	Y	Y	Y*	
RMT	[RMT] RMT 启用持续发送模式时,空闲信号电平可能出错	Y	Y	Y	
触摸传感器	[触摸传感器] TOUCH_SCAN_DONE_INT 原始中断数据值不确定	Y	Y	Y	
SAR ADC	[SAR ADC] SAR ADC2 的数字控制器 (DMA) 无法工作	Y	Y	Y	

¹ Y* 表示版本的部分批次受到影响。

3 所有错误描述

3.1 [RTC] 从 Light-sleep 模式唤醒后 RTC 电源域寄存器读取错误

影响版本: v0.0 v0.1 v0.2

描述

如果在 Light-sleep 模式下关闭 RTC 外设的电源,从 Light-sleep 模式唤醒后,ESP32-S3 的 CPU 读取 RTC 电源域的寄存器时会有一定概率出错。

变通方法

建议用户避免在 Light-sleep 模式下关闭 RTC 外设的电源,此时不会影响功耗。

在 ESP-IDF v4.4 及以上版本中已自动绕过该问题。

解决方案

暂无修复计划。

3.2 [模拟电源] BIAS_SLEEP = 0 且 PD_CUR = 1 时, 芯片会被损坏

影响版本: v0.0 v0.1 v0.2

描述

若将模拟电源配置成 BIAS_SLEEP = 0 且 PD_CUR = 1,会对芯片造成不可逆的损坏。会触发该问题的使用场景为:处于 Light-sleep 或 Deep-sleep 睡眠模式时使用 ULP 和/或触摸传感器。

变通方法

建议用户通过软件禁止在休眠过程中出现该种模拟电源配置组合。

在 ESP-IDF v4.4.2+、v5.0 及以上版本中已通过避免使用上述配置组合自动绕过该问题。

解决方案

暂无修复计划。

3.3 [LCD] LCD 模块在使用某些时钟分频器时行为不稳定

影响版本: v0.0 v0.1 v0.2

描述

- 1. 使用 RGB 格式时,如果时钟分频器设置为 1,即 LCD_CAM_LCD_CLK_EQU_SYSCLK = 1,则:
 - LCD_PCLK 将无法设置为下降沿触发。
 - 在此模式下连续发送帧时(即 LCD_CAM_LCD_NEXT_FRAME_EN = 1),可能会出现第二帧 在其首个帧插入上一帧最后一个数据的情况。
- 2. 使用 I8080 格式时,如果数据传输前 LCD_CLK 的时钟周期小于或等于 2,则可能导致第一个数据和后续数据量不准确。

备注: 请参考下文获取 I8080 格式下数据传输前的时钟周期。

数据传输前的时钟周期取决于以下因素:

- VFK 周期长度(单位: LCD_PCLK): VFK 阶段的时钟周期长度
- CMD 周期长度(单位: LCD PCLK): CMD 阶段的时钟周期长度
- DUMMY 周期长度(单位: LCD_PCLK): DUMMY 阶段的时钟周期长度
- LCD_CAM_LCD_CLK_EQU_SYSCLK: 配置 LCD_PCLK 是否等于 LCD_CLK
- LCD_CAM_LCD_CLKCNT_N: 决定 LCD_PCLK 和 LCD_CLK 之间的分频关系

基于上述信息,我们定义以下三个变量:

- total_pixels = VFK 周期长度 + CMD 周期长度 + DUMMY 周期长度
- cycle_unit =
 - 1 (LCD_CAM_LCD_CLK_EQU_SYSCLK = 1 时)

- LCD_CAM_LCD_CLKCNT_N + 1 (LCD_CAM_LCD_CLK_EQU_SYSCLK = 0 时)
- ahead_cycle = total_pixels * cycle_unit

ahead_cycle 即为数据传输前的时钟周期,若该值小于或等于 2,则会产生错误。

变通方法

建议用户:

- 使用 RGB 格式时, 避免将 LCD_CAM_LCD_CLK_EQU_SYSCLK 配置为 1。
- 使用 I8080 格式时:
 - 尽量避免将 LCD_CAM_LCD_CLK_EQU_SYSCLK 配置为 1。
 - 如果必须将 LCD_CAM_LCD_CLK_EQU_SYSCLK 设置为 1,则需确保 ahead_cycle 大于 2。

在 ESP-IDF v4.4.5+、v5.0.3+、v5.1 及以上版本中已通过上述方法自动绕过该问题。

解决方案

暂无修复计划。

3.4 [USB-OTG] 用户无法使用 USB-OTG Download 下载功能

影响版本: v0.0 v0.1 v0.2

描述

在 Date Code (日期代码) 为 2219 之前的 ESP32-S3 系列芯片产品、生产工单为 PW-2022-06-XXXX 之前的 ESP32-S3 系列模组和开发板产品的 eFuse 中,EFUSE_DIS_USB_OTG_DOWNLOAD_MODE (BLK0 B19[7]) 被默认置起且无法修改,因此,用户无法使用 USB-OTG Download 下载功能。

备注:关于 Date Code 与生产工单的详细信息,请参考章节芯片版本标识。

变通方法

也支持通过 USB-Serial-JTAG 下载固件,可参考 USB Serial/JTAG 控制器。

解决方案

该问题已在芯片版本 v0.2 的部分批次中修复。

在 Date Code 为 2219 及之后的 ESP32-S3 系列芯片、生产工单为 PW-2022-06-XXXX 及之后的 ESP32-S3 系列模组和开发板产品中,EFUSE_DIS_USB_OTG_DOWNLOAD_MODE (BLK0 B19[7]) 不再预烧写,而 开放给用户烧写,这将使 USB-OTG Download 下载功能可用。

更多关于此问题的信息及使用建议,可参考 关于 ESP32-S3 系列产品的 USB_OTG Download 和 USB_Serial_JTAG Download 功能的安全公告。

3.5 [RMT] RMT 启用持续发送模式时,空闲信号电平可能出错

影响版本: v0.0 v0.1 v0.2

描述

在 ESP32-S3 的 RMT 模块中,如果启用了持续发送模式,那么预期发送通道在发送 RMT_TX_LOOP_NUM_CHn 次数据后会停止数据传输,之后空闲状态的信号电平应由结束标志中的 level 段决定。

但在实际数据传输中,停止数据传输后,通道空闲状态的信号电平并不由结束标志中的 level 段决定,而是由回卷数据携带的电平决定,最终的电平不能确定。

变通方法

建议用户置位 RMT_IDLE_OUT_EN_CHn,从而仅使用寄存器来控制空闲状态的信号电平。

从首个支持持续发送模式的 ESP-IDF 版本 (v5.0) 开始已自动绕过该问题。在这些版本的 ESP-IDF 中, 空 闲状态的信号电平只能由寄存器控制。

解决方案

暂无修复计划。

3.6 [触摸传感器] TOUCH_SCAN_DONE_INT 原始中断数据值不确定

影响版本: v0.0 v0.1 v0.2

描述

ESP32-S3 的触摸传感器触发前两次 TOUCH_SCAN_DONE_INT 中断时, 读到的原始中断数据值不确定。

变通方法

建议用户直接跳过前两次 TOUCH_SCAN_DONE_INT 中断,此后关闭该中断并不再使用。

解决方案

暂无修复计划。

3.7 [SAR ADC] SAR ADC2 的数字控制器 (DMA) 无法工作

影响版本: v0.0 v0.1 v0.2

描述

SAR ADC2 的数字控制器(即 DIG ADC2 控制器)有可能收到错误的采样启动信号,导致控制器进入无法工作的状态。

变通方法

建议使用 RTC 控制器来控制 SAR ADC2。

解决方案

暂无修复计划。

4 修订历史

表 4.1: 修订历史

X 67/72					
日期	版本	发布说明			
2023-11-15	v1.2	•芯片版本标识 - 新增在模组上辨别芯片版本的信息 - 新增章节 其他标识方式 •所有错误描述 - 调整章节顺序 - 新增章节[RTC] 从 Light-sleep 模式喚醒后 RTC 电源域寄存器读取错误 - 新增章节[LCD] LCD 模块在使用某些时钟分频器时行为不稳定 - 新增章节[RMT] RMT 启用持续发送模式时,空闲信号电平可能出错 - 新增章节[触摸传感器] TOUCH_SCAN_DONE_INT 原始中断数据值不确定 • 其他微小改动			
2023-01-20	v1.1	新增章节[USB-OTG] 用户无法使用 USB-OTG Download 下载功能			
2022-10-14	v1.0	首次发布			

5 相关文档和资源

5.1 相关文档

- 《ESP32-S3 技术规格书》 -提供 ESP32-S3 芯片的硬件技术规格。
- 《ESP32-S3 技术参考手册》 -提供 ESP32-S3 芯片的存储器和外设的详细使用说明。
- 《ESP32-S3 硬件设计指南》 -提供基于 ESP32-S3 芯片的产品设计规范。
- 证书

https://espressif.com/zh-hans/support/documents/certificates

- ESP32-S3 产品/工艺变更通知 (PCN)
 - https://espressif.com/zh-hans/support/documents/pcns?keys=ESP32-S3
- ESP32-S3 公告-提供有关安全、bug、兼容性、器件可靠性的信息。 https://espressif.com/zh-hans/support/documents/advisories?keys=ESP32-S3
- 文档更新和订阅通知 https://espressif.com/zh-hans/support/download/documents

5.2 开发者社区

- ESP32-S3 ESP-IDF 编程指南 -ESP-IDF 开发框架的文档中心。
- ESP-IDF 及 GitHub 上的其它开发框架
 - https://github.com/espressif
- ESP32 论坛-工程师对工程师 (E2E) 的社区, 您可以在这里提出问题、解决问题、分享知识、探索观点。

https://esp32.com/

- The ESP Journal —分享乐鑫工程师的最佳实践、技术文章和工作随笔。 https://blog.espressif.com/
- SDK 和演示、App、工具、AT 等下载资源 https://espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos

5.3 产品

- ESP32-S3 系列芯片-ESP32-S3 全系列芯片。
 https://espressif.com/zh-hans/products/socs?id=ESP32-S3
- ESP32-S3 系列模组-ESP32-S3 全系列模组。
 https://espressif.com/zh-hans/products/modules?id=ESP32-S3
- ESP32-S3 系列开发板-ESP32-S3 全系列开发板。
 https://espressif.com/zh-hans/products/devkits?id=ESP32-S3
- ESP Product Selector(乐鑫产品选型工具)—通过筛选性能参数、进行产品对比快速定位您所需要的产品。

https://products.espressif.com/#/product-selector

5.4 联系我们

• 商务问题、技术支持、电路原理图 & PCB 设计审阅、购买样品(线上商店)、成为供应商、意见与建议

https://espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions